

ISO9001:2015 质量管理体系受控文件

## TX8T3261 数据手册



珠海泰芯半导体有限公司  
Zhuhai Taixin Semiconductor Co., Limited

珠海市高新区港湾一号科创园港 11 栋 3 楼

保密等级	A	TX8T3261 数据手册	文件编号	TX-TX8T3261-RD
发行日期	2023-07-05		文件版本	V1.14

## 修订记录

日期	版本	描述
2023-07-12	V1.15	1、修改 ADC 参考电压的描述；
2023-07-05	V1.14	1、修改 ADC 参考电压的描述；
2023-05-30	V1.13	1、修改 ADC 参考电压的描述；
2023-04-27	V1.12	1、修改 ADC 内部参考描述；
2023-02-03	V1.11	1、解决部分设备打开阅读时，出现乱码问题；
2022-06-27	V1.10	1、删除 TX8T3261TS28 封装型号。
2022-06-13	V1.9	1、修改芯片工作温度为-40℃ ~ 105℃。
2022-05-25	V1.8	1、更正存储器特性的部分参数。
2022-05-20	V1.7	1、删除 I0 个数描述，因为不同封装 I0 个数不一样。
2022-05-14	V1.6	1、更新电气特性参数部分测试数据。
2022-04-14	V1.5	1、增加 I0 驱动能力特性，和修改格式和图片。
2022-04-02	V1.4	1、增加 TOUCH 电气特性参数表格。
2022-03-22	V1.3	1、更改 QFN20 POD 封装尺寸图。
2022-03-17	V1.2	1、修改各个产品型号封装图。
2022-03-13	V1.1	1、增加 SOP16, SOP20, TSSOP20, TSSOP28 封装型号。
2021-09-23	V1.0	1、初始版本，未来有更新时恕不另行通知，请联系我司人员获取最新版本。

### 注意：

- 本公司保留对以下所有产品在功能、性能、方案、设计及改进方面的最终解释权。
- 本公司保留对文档复制及更改的权利。



珠海泰芯半导体有限公司  
Zhuhai Taixin Semiconductor Co., Limited

珠海市高新区港湾一号科创园  
港 11 栋 3 楼

保密等级	A	TX8T3261 数据手册	文件编号	TX-TX8T3261-RD
发行日期	2023-07-05		文件版本	V1.14

## 目录

TX8T3261 数据手册	1
1. 产品概述	1
1. 1. 说明	1
1. 2. 特性	2
1. 3. 引脚分配	5
1. 4. 封装信息	7
1. 5. 封装尺寸图	9
1. 6. 引脚说明	11
2. MCU 电气参数	17
2. 1. 绝对最大额定值	17
2. 2. 直流电气特性	17
2. 3. 交流电气特性	19
2. 3. 1. 上电和掉电时的工作条件	19
2. 3. 2. 内嵌复位和电源控制模块特性	19
2. 3. 3. 外部时钟源特性	20
2. 3. 4. 内部时钟源特性	20
2. 4. IO 驱动能力特性	21
2. 5. 模拟电气特性	22
2. 5. 1. 12 位 ADC 特性	22
2. 5. 2. TouchKey 特性	23
2. 6. 存储器特性	23
2. 7. EMC 特性	24
2. 7. 1. ESD 电气特性	24
2. 7. 2. Latch-Up 电气特性	24



珠海泰芯半导体有限公司  
Zhuhai Taixin Semiconductor Co., Limited

珠海市高新区港湾一号科创园  
港 11 栋 3 楼

# 1. 产品概述

## 1.1. 说明

TX8T3261 是一款高性能低功耗的 8051 内核 MCU，工作主频最高为 48MHz，内置 16K 字节 LogicFlash 存储器（支持类 EEPROM 功能），2K 字节 SRAM。

### 模拟资源：

1 个 12 位 500KSPS 的 SARADC。

### 定时器资源：

5 个 16 位通用定时器（都支持 Capture、Count、PWM 功能）、

1 个 16 位唤醒定时器（都支持 Capture、Count、PWM 功能）、

1 个 8 位蜂鸣器（支持 PWM、Count 功能）、

1 个看门狗定时器。

### 标准的通信接口：

1 个 SPI 接口、1 个 IIC 接口和 2 个 UART 接口（其中 UART1 支持 DMA 工作方式）。

### TouchKey：

每个 IO 都可以作为触摸按键功能。

### LED 显示功能：

支持多达 8COM x 12SEG。

### GPIO：

内置 30K 上下拉电阻，多个驱动档位可配置，每个 IO 都可以作为 ADC 的输入，每个 IO 都可以作为 IO 中断唤醒口。

支持宽范围电压供电，工作电压为 2.4V ~ 5.5V（可以支持电池应用场景），工作温度范围-40℃ ~ +105℃。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求，最低功耗模式<5uA。

TX8T3261 提供 SOP16, SOP20, TSSOP20, SOP28, QFN20 等封装形式，根据不同的封装形式，

器件中的外设资源配置不尽相同。

应用场景：

- 触控+LED 系列 MCU 产品的应用

## 1.2. 特性

### ➤ 内核

- 超高速 8051 内核 (1T)
- 指令全兼容传统 8051
- 工作最大主频：48MHz
- 32 个中断源，支持硬件两级优先级
- 支持在线调试接口
- 支持代码加密
- 支持带电烧录

### ➤ 工作电压

- 2.4V ~ 5.5V宽电压范围供电

### ➤ 存储器

- 16K字节LogicFlash, 用于存储用户代码
- 2K字节RAM
- 支持类EEPROM功能

### ➤ 时钟

- 内部 1~48MHz高精度HIRC，支持校准（误差±1%）
- 内部 64KHz低速LIRC，支持校准（误差±1%）
- 外部 32.768 KHZ/8~40MHz晶振，需要外部加电容

### ➤ 复位

- 上电复位

- 欠压复位
- 复位脚复位
- 看门狗溢出复位
- LVD低压检测复位，提供 8 级低压检测电压 (2.0/2.2/2.4/2.7/3.0/3.7/4.0/4.3V)

#### ➤数字外设

- 1 个SPI高速串行接口，支持主从模式
- 1 个I2C接口，支持多主和从机模式
- 2 个UART接口，最大支持 4Mbps

#### ➤定时器资源

- 5 个 16 位通用定时器，都支持Capture、Count、PWM功能
- 1 个 16 位唤醒定时器
- 1 个 8 位蜂鸣器定时器
- 1 个看门狗定时器

#### ➤高安全性

- 支持 32 bit CRC效验，保证数据准确性

#### ➤TouchKey

- 每个IO都可以作为触摸按键功能

#### ➤LED显示功能

- 支持多达 8COM x 12SEG

#### ➤低功耗

- 支持 IDLE、STOP、SLEEP低功耗模式
- 静态功耗 5uA (@25°C, 5V供电) , 3uA (@25°C, 3.3V供电)
- 低功耗唤醒时间小于 100us

#### ➤1 个高精度 12 位模数转换器 (ADC)

- 转换时钟最快支持 10MHz，最大采样率 500KSPS

- 失调校正step 2mV, DNL +-2 INL +-4
- 外部输入通道任意I/O可选, 2个模拟通路
- ADC有效位约10bit (5V稳压器供电, ADC通过内部开关接到芯片的VCC, 以此电压作为ADC的参考电压, ADC满量程等于VCC)

#### ➤ GPIO

- 所有端口均可输入输出 5V 信号
- 均支持上升沿/下降沿/双边沿中断
- 均支持上/下拉电阻功能
- 均支持唤醒功能
- 可编程驱动能力, 驱动电流范围 4mA ~ 64mA, 每个档位调节 4mA
- 支持OD输出低/高模式。
- 支持独立控制的上下拉电阻, 阻值 30KΩ

#### ➤ 高可靠性

- ESD HBM 6KV
- Latch-up ±200mA @25°C

#### ➤ 96 位的芯片唯一 ID (UID)

#### ➤ 封装

- SOP16
- SOP20
- SOP28
- TSSOP20
- QFN20

#### ➤ 工作温度范围

- -40°C ~ +105°C

### 1.3. 引脚分配

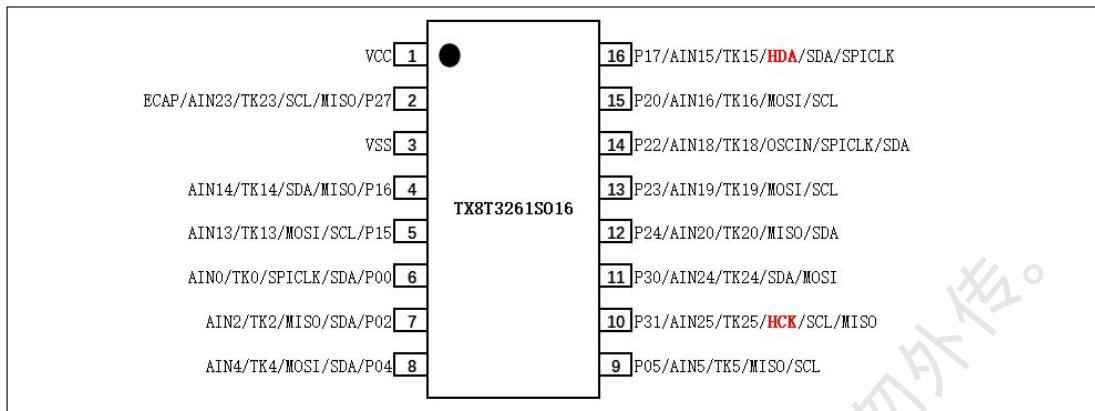


图 1 – TX8T3261S016 (SOP16) 封装图

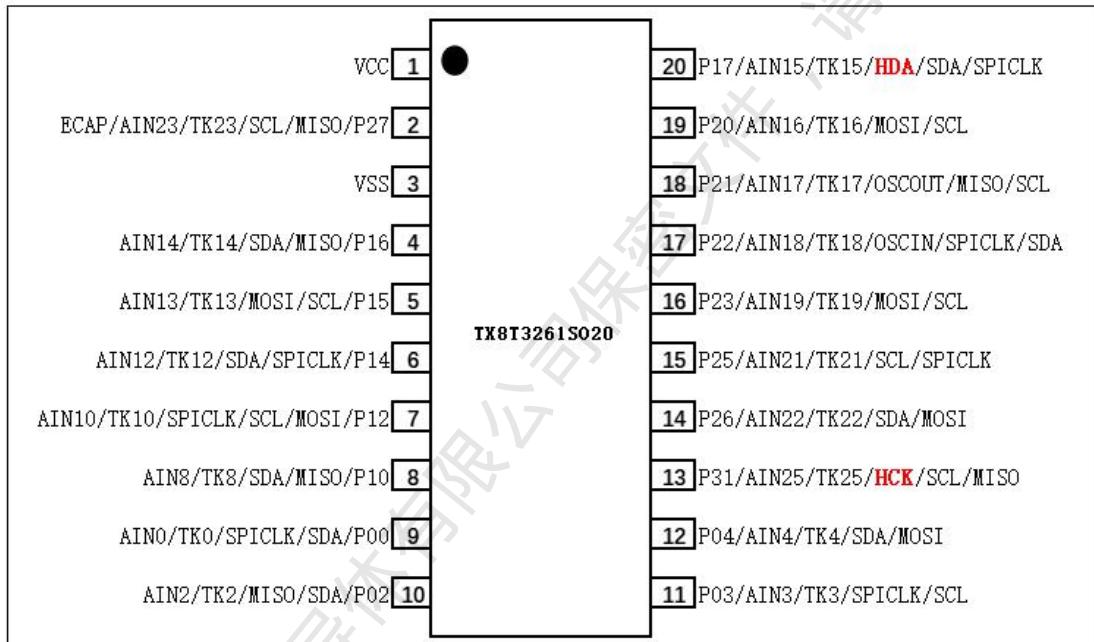


图 2 – TX8T3261S020 (SOP20) 封装图

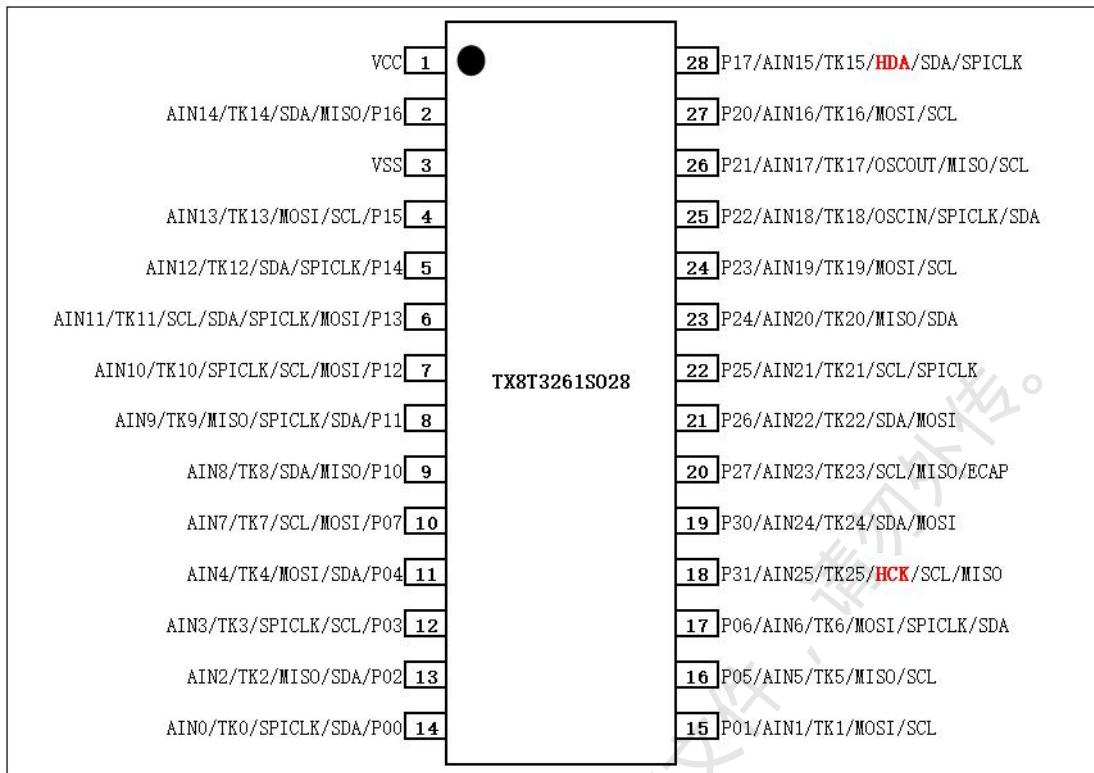


图 3 – TX8T3261S028 (SOP28) 封装图

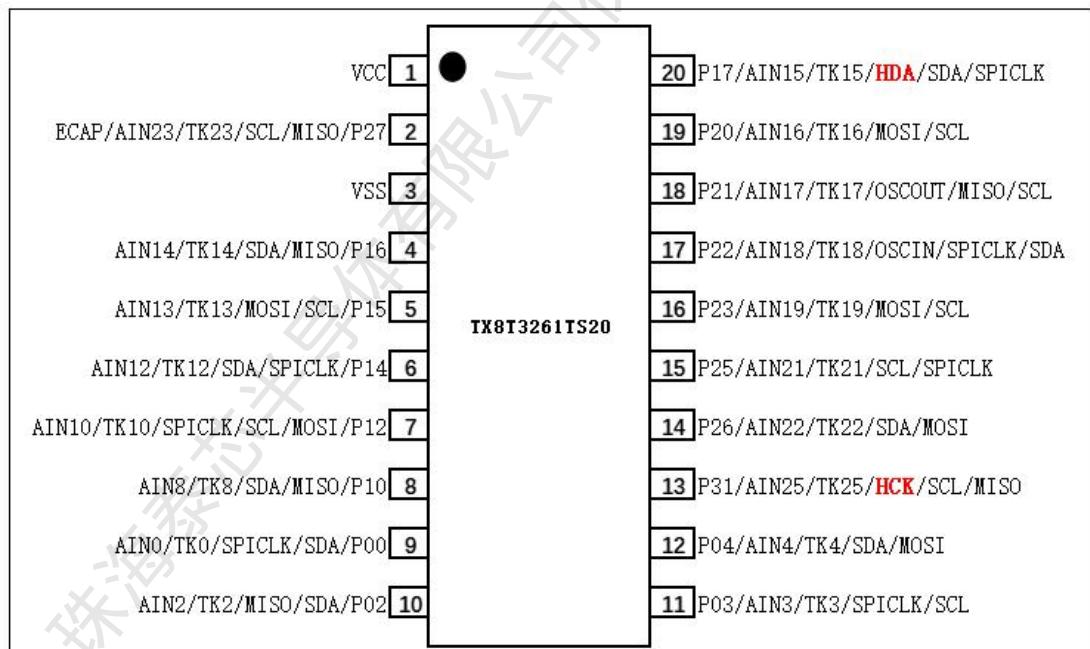


图 4 – TX8T3261TS20 (TSSOP20) 封装图

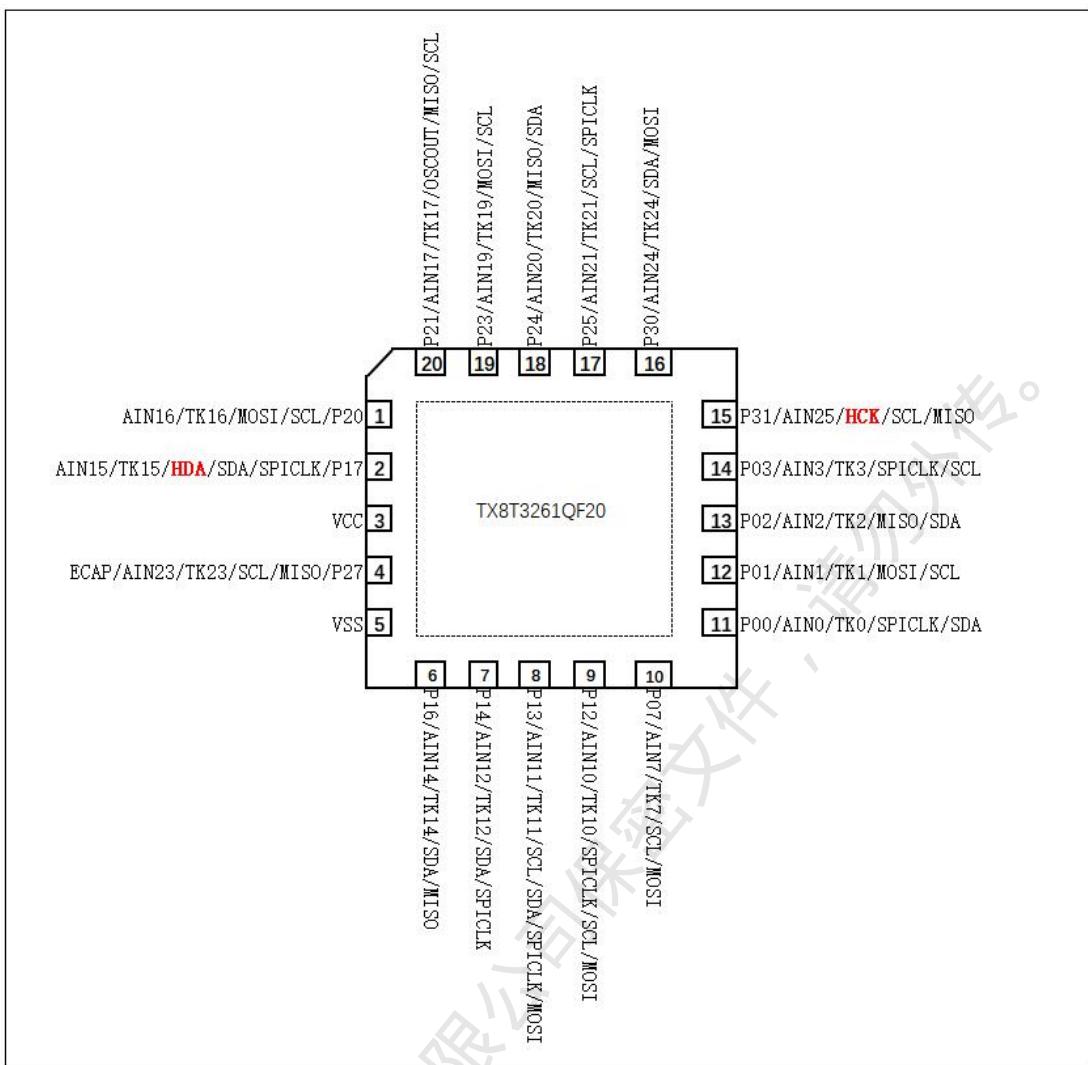


图 5 – TX8T3261QF20 (QFN20) 封装图

## 1. 4. 封装信息

TX8T3261 系列的型号如下表格：

型号	封装	包装
TX8T3261S016	SOP16	管装
TX8T3261S020	SOP20	管装
TX8T3261S028	SOP28	管装
TX8T3261TS20	TSSOP20	管装

TX8T3261QF20	QFN20	盘装
--------------	-------	----

珠海泰芯半导体有限公司保密文件、请勿外传。

## 1.5. 封装尺寸图

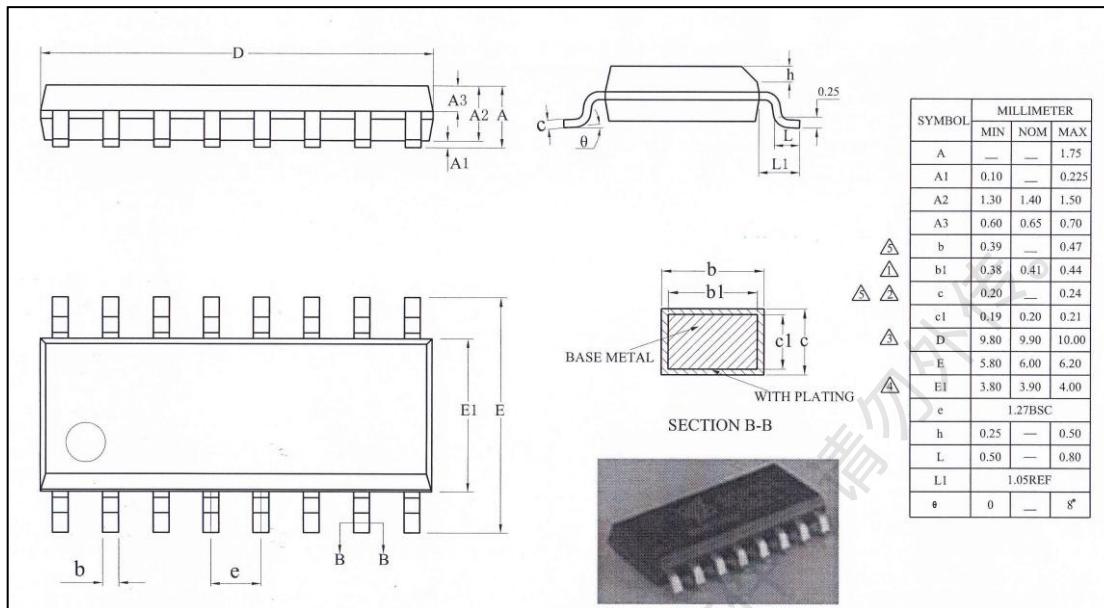


图 6- SOP16 封装 POD 图

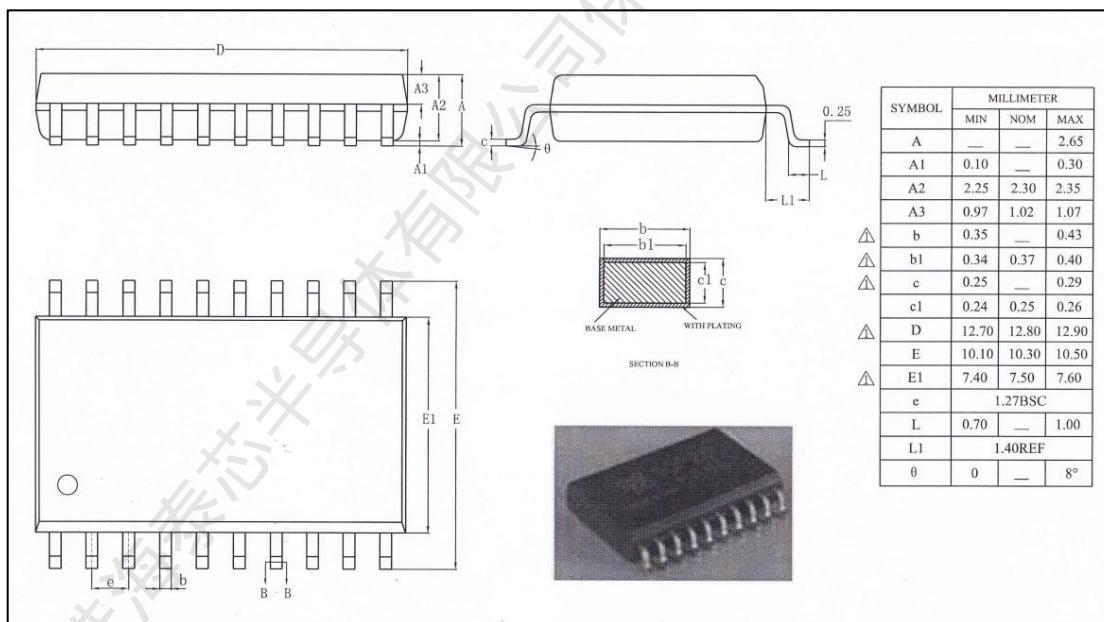


图 7- SOP20 封装 POD 图

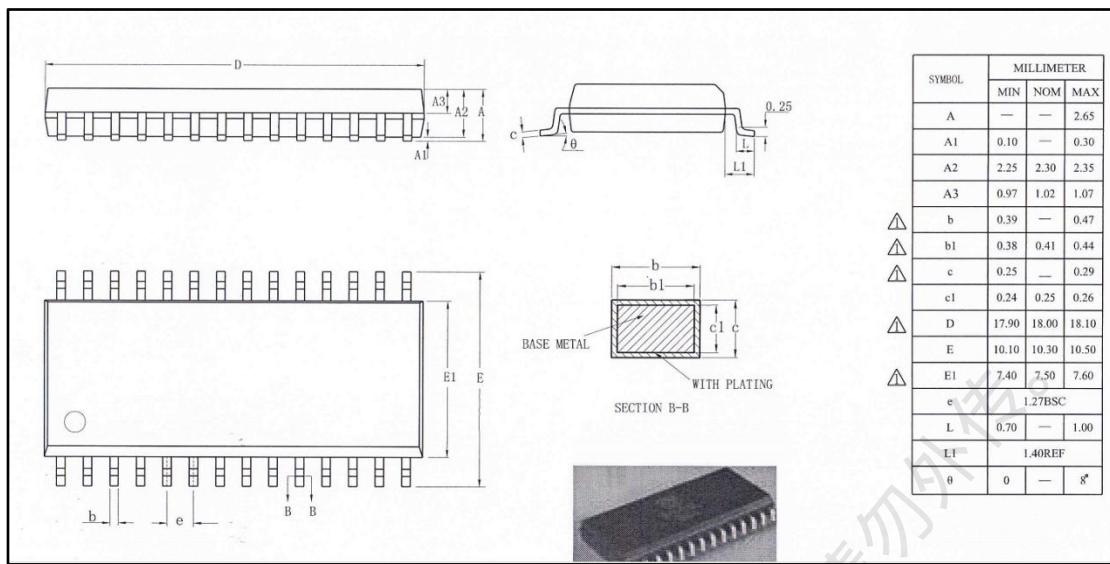


图 8- SOP28 封装 POD 图

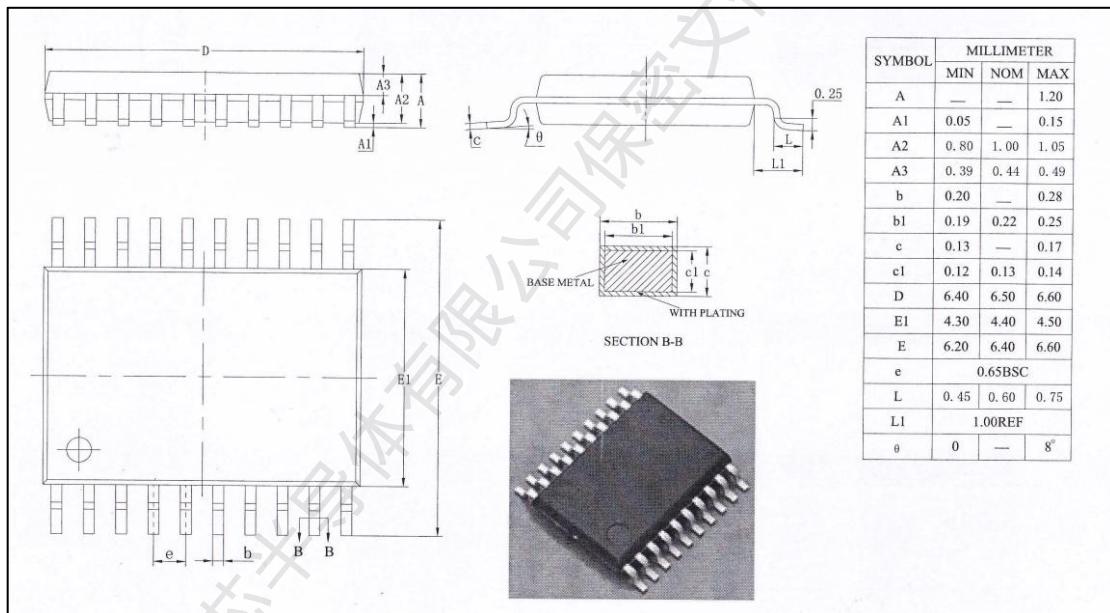


图 9- TSSOP20 封装 POD 图

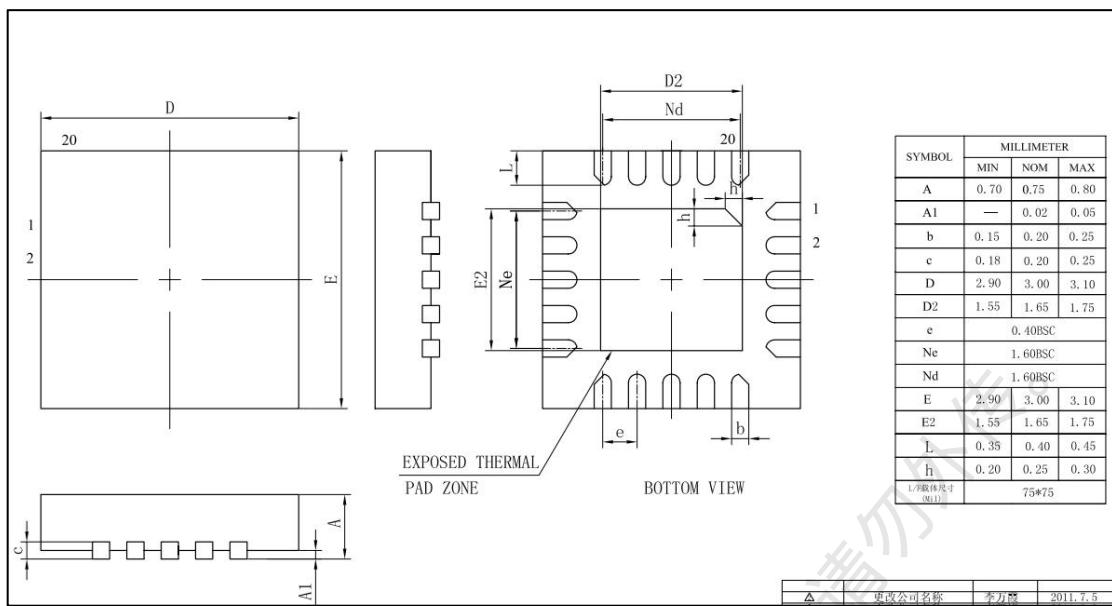


图 10- QFN20 封装 POD 图

## 1.6. 引脚说明

表 1.5.1 - 芯片引脚说明

引脚名字	I/O	功能描述	复位状态	复用功能
VCC	A	电源	-	无
GND	A	地	-	无
P00	I/O	P0 口 每个口都可以 设置为输入或 者输出模式	引脚默认为 高阻输入	P00 AIN0【ADC 输入通道 0】 TK0【TouchKey 输入通道 0】 SPICLK【SPI CLK】
P01		输入模块可 以使能内部上拉 输出模块可 以设置开漏输出		P01 AIN1【ADC 输入通道 1】 TK1【TouchKey 输入通道 1】 MOSI【SPI MOSI】
P02				P02 AIN2【ADC 输入通道 2】 TK2【TouchKey 输入通道 2】 MISO【SPI MISO】

P03				P03 AIN3【ADC 输入通道 3】 TK3【TouchKey 输入通道 3】
P04				P04 AIN4【ADC 输入通道 4】 TK4【TouchKey 输入通道 4】
P05				P05 AIN5【ADC 输入通道 5】 TK5【TouchKey 输入通道 5】 MISO【SPI MISO】
P06				P06 AIN6【ADC 输入通道 6】 TK6【TouchKey 输入通道 6】 MOSI【SPI MOSI】
P07				P07 AIN7【ADC 输入通道 7】 TK7【TouchKey 输入通道 7】 SCL【I2C SCL】
P10	I/O	P1 口 每个口都可以 设置为输入或 者输出模式	引脚默认为 高阻输入	P10 AIN8【ADC 输入通道 8】 TK8【TouchKey 输入通道 8】 SDA【I2C SDA】
P11		输入模块可以 使能内部上拉 输出模块可以 设置开漏输出		P11 AIN9【ADC 输入通道 9】 TK9【TouchKey 输入通道 9】 MISO【SPI MISO】
P12				P12 AIN10【ADC 输入通道 10】 TK10【TouchKey 输入通道 10】 SPICLK【SPI CLK】 SCL【I2C SCL】
P13				P13 AIN11【ADC 输入通道 11】 TK11【TouchKey 输入通道 11】

				SCL【I2C SCL】 SDA【I2C SDA】 SPICLK【SPI CLK】 MOSI【SPI MOSI】
P14				P14 AIN12【ADC 输入通道 12】 TK12【TouchKey 输入通道 12】 SDA【I2C SDA】
P15				P15 AIN13【ADC 输入通道 13】 TK13【TouchKey 输入通道 13】 RSTB【复位引脚】 SCL【I2C SCL】
P16				P16 AIN14【ADC 输入通道 14】 TK14【TouchKey 输入通道 14】 CCS【恒流源输出引脚】 SDA【I2C SDA】
P17				P17 AIN15【ADC 输入通道 15】 TK15【TouchKey 输入通道 15】 <b>HDA</b> 【烧写调试数据引脚】 SDA【I2C SDA】
P20	I/O	P2 口 每个口都可以 设置为输入或 者输出模式 输入模块可以 使能内部上拉 输出模块可以 设置开漏输出	引脚默认为 高阻输入	P20 AIN16【ADC 输入通道 16】 TK16【TouchKey 输入通道 16】
P21				P21 AIN17【ADC 输入通道 17】 TK17【TouchKey 输入通道 17】 OSCOUT【晶振输出引脚】
P22				P22 AIN18【ADC 输入通道 18】 TK18【TouchKey 输入通道 18】 OSCIN【晶振输入引脚】

P23				P23 AIN19【ADC 输入通道 19】 TK19【TouchKey 输入通道 19】 RSTB【复位引脚】
P24				P24 AIN20【ADC 输入通道 20】 TK20【TouchKey 输入通道 20】
P25				P25 AIN21【ADC 输入通道 21】 TK21【TouchKey 输入通道 21】 RSTB【复位引脚】
P26				P26 AIN22【ADC 输入通道 22】 TK22【TouchKey 输入通道 22】
P27				P27 AIN23【ADC 输入通道 23】 TK23【TouchKey 输入通道 23】 ECAP【TouchKey 外部电容】
P30	I/O	P3 口 每个口都可以 设置为输入或 者输出模式 输入模块可以 使能内部上拉 输出模块可以 设置开漏输出	P31 默认为 上拉打开， 其他引脚默 认为高阻输 入	P30 AIN24【ADC 输入通道 24】 TK24【TouchKey 输入通道 24】
P31				P31 AIN25【ADC 输入通道 25】 TK25【TouchKey 输入通道 25】 HCK【烧写调试时钟引脚】 SCL【I2C SCL】

引脚的功能描述，表 1.5.1 是表示 IO 模拟功能与非任意数字引脚的功能说明表。

表 1.5.2 – IO 模拟功能与非任意数字引脚功能描述表

功能编号	功能名字	功能说明
1	AIN0~26	模拟 ADC 输入通道 0~26
2	TK0~26	模拟 Touch Key 输入通道 0~26

3	OSCIN	模拟比较器 0 的正端输入通道 0~5
4	OSCOUT	模拟比较器 1 的正端输入通道 0~5
5	HCK	烧录/调试功能时钟输入
6	HDA	烧录/调试功能数据输入输出
7	SCL	I2C 的时钟
8	SDA	I2C 的数据
9	SPICLK	SPI 时钟
10	MOSI	SPI 的 MOSI
11	MISO	SPI 的 MISO

表 1.5.3 – IO 数字功能任意 mapping 功能描述表

功能编号	功能名字	功能说明
1	UART1_TX	UART1 TX 输出
2	UART0_TX	UART0 TX 输出
3	STMR5_PWM/SEG10	高级 Timer5 PWM 输出或者 LED SEG10 输出
4	STMR4_PWM/SEG11	高级 Timer4 PWM 输出或者 LED SEG11 输出
5	STMR3_PWM/COM6	高级 Timer3 PWM 输出或者 LED COM6 输出
6	STMR2_PWM/COM7	高级 Timer2 PWM 输出或者 LED COM7 输出
7	STMR1_PWM	高级 Timer1 PWM 输出
8	STMRO_PWM	高级 Timer0 PWM 输出
9	BUZ	蜂鸣器定时器 PWM 输出
10	WUT_PWM/CLK0	唤醒 Timer PWM 输出/时钟 IO 输出
11	TMR4_PWM	普通 Timer4 PWM 输出
12	TMR3_PWM	基本 Timer3 PWM 输出
13	TMR2_PWM	基本 Timer2 PWM 输出

14	TMR1_PWM/SEG9	基本 Timer1 PWM 输出或者 LED SEG9 输出
15	TMRO_PWM/SEG8	基本 Timer0 PWM 输出或者 LED SEG8 输出
16	SEG0	LED SEG0 输出
17	SEG1	LED SEG1 输出
18	SEG2	LED SEG2 输出
19	SEG3	LED SEG3 输出
20	SEG4	LED SEG4 输出
21	SEG5	LED SEG5 输出
22	SEG6	LED SEG6 输出
23	SEG7	LED SEG7 输出
24	COM0	LED COM0 输出
25	COM1	LED COM1 输出
26	COM2	LED COM2 输出
27	COM3	LED COM3 输出
28	COM4	LED COM4 输出
29	COM5	LED COM5 输出
30	TMRO_CAP	基本 Timer0 Capture 输入
31	TMR1_CAP	基本 Timer1 Capture 输入
32	TMR2_CAP	基本 Timer2 Capture 输入
33	TMR3_CAP	基本 Timer3 Capture 输入
34	TMR4_CAP0	普通 Timer4 Capture 0 输入
35	TMR4_CAP1	普通 Timer4 Capture 1 输入
36	TMR4_CAP2	普通 Timer4 Capture 2 输入
37	UART0_RX	UART0 RX 输入

38	UART1_RX	UART1_RX 输入
39	WUT_CAP	唤醒 Timer Capture 输入
40	WKUP_IN0	IO 唤醒通道 0 输入
41	WKUP_IN1	IO 唤醒通道 1 输入
42	WKUP_IN2	IO 唤醒通道 2 输入
43	WKUP_IN3	IO 唤醒通道 3 输入
44	FB_IN	IO 故障刹车信号输入
45	ADC_ETR	ADC 外部 IO 触发信号输入

## 2. MCU 电气参数

### 2.1. 绝对最大额定值

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{VCC}$	工作电压	-	2.4	5	5.5	V
$V_{VCCA}^{(1)}$	模拟部分工作电压 (未使用 ADC/DAC)	-	2.4	5	5.5	V
	模拟部分工作电压 (使用 ADC/DAC)	-	2.4	5	5.5	
$V_{pin}$	引脚输入电压	-	GND-0.3	-	VCC+0.3	V
$T_A$	工作温度	-	-40	-	105	°C
$T_{ST}$	存储温度	-	-55	-	150	°C

### 2.2. 直流电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位

$V_{CC}$	工作电压	Fsys=0 to 48Mhz	2.4	5	5.5	V
$V_{VCCA}^{(1)}$	模拟部分工作电压 (未使用 ADC/DAC)	Fsys=0 to 48Mhz	2.4	5	5.5	V
	模拟部分工作电压 (使用 ADC/DAC)	Fsys=0 to 48Mhz	2.4	5	5.5	V
$I_{VCC}$	正常工作模式	VCC=5V, Fsys=48Mhz, 所有外设关闭, 晶振关闭	-	5.38	-	mA
		VCC=5V, Fsys=24Mhz, 所有外设关闭, 晶振关闭	-	3.82	-	mA
		VCC=5V, Fsys=16Mhz, 所有外设关闭, 晶振关闭	-	3.30	-	mA
		VCC=5V, Fsys=8Mhz, 所有外设关闭, 晶振关闭	-	2.75	-	mA
		VCC=5V, Fsys=64Khz, 所有外设关闭, 晶振关闭	-	895	-	uA
		VCC=3.3V, Fsys=48Mhz, 所 有外设关闭, 晶振关闭	-	5.04	-	mA
		VCC=3.3V, Fsys=24Mhz, 所有外设关闭, 晶振关闭	-	3.62	-	mA
		VCC=3.3V, Fsys=16Mhz, 所 有外设关闭, 晶振关闭	-	3.13	-	mA
		VCC=3.3V, Fsys=8Mhz, 所有外设关闭, 晶振关闭	-	2.63	-	mA
		VCC=3.3V, Fsys=64Khz, 所有外设关闭, 晶振关闭	-	842	-	uA
$I_{sleep}$	休眠电流	VDD=5V, 所有外设关闭, IO 唤醒	-	5.4	-	uA
		VDD=3.3V, 所有外设关 闭, IO 唤醒	-	3.4	-	uA
$V_{IL}$	输入低电平电压	-	VSS	-	0.3VCC	V
$V_{IH}$	输入高电平电压	-	0.5VCC	-	VCC	V
$R_{PU}$	上拉等效电阻	-	-	25	-	k $\Omega$
$R_{PD}$	下拉等效电阻	-	-	25	-	k $\Omega$
$C_{IO}$	I/O 引脚的电容	-	2.5	3	3.5	pF
$V_{OL}$	输出低电平电压	不带负载	-	-	0.1VCC	V
$V_{OH}$	输出高电平电压	不带负载	0.9VCC	-	-	V

## 2.3. 交流电气特性

### 2.3.1. 上电和掉电时的工作条件

上电和掉电时的工作条件：

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
$t_{VCC}$	$V_{VCC}$	$T_A = 27^\circ C$	5	-	$\mu s$
$t_{VCCA}$	$V_{VCCA}$		5	-	

上电和掉电状态：

芯片状态	上电			掉电	
	上电保护	上电复位	正常工作	低电复位	掉电复位
电源电压 (单位: V)	<1.8	1.8 - 2.4	>2.4	<1.85	<1.65
系统耗电 (单位: $\mu A$ )	<0.2	>300	正常上电, 功耗由系统时钟频率及外设决定	$\approx 300$	<0.2

### 2.3.2. 内嵌复位和电源控制模块特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{CC\_PVID}$	可编程的电压检测器的电平选择	LVDCON0[4:2]=0x0, 掉电检测阈值/上电检测阈值, $TA=25^\circ C$	-	1.85/2.05	-	V
		LVDCON0[4:2]=0x1, 掉电检测阈值/上电检测阈值, $TA=25^\circ C$	-	2.05/2.25	-	V
		LVDCON0[4:2]=0x2, 掉电检测阈值/上电检测阈值, $TA=25^\circ C$	-	2.25/2.45	-	V
		LVDCON0[4:2]=0x3, 掉电检测阈值/上电检测阈值, $TA=25^\circ C$	-	2.50/2.75	-	V
		LVDCON0[4:2]=0x4, 掉电检测阈值/上电检测阈值, $TA=25^\circ C$	-	2.80/3.10	-	V
		LVDCON0[4:2]=0x5, 掉电检测阈值/上电检测阈值, $TA=25^\circ C$	-	3.40/3.70	-	V
		LVDCON0[4:2]=0x6, 掉电检测阈值/上电检测阈值, $TA=25^\circ C$	-	3.85/4.20	-	V
		LVDCON0[4:2]=0x6, 掉电检测阈值/上电检测阈值, $TA=25^\circ C$	-	4.15/4.50	-	V
$V_{PVIDhyst}^{(2)}$	VCC 迟滞	-	-	-	-	$\mu V$

Note: 以上数据来自于芯片性能验收测试, 不在生产中测试.

### 2.3.3. 外部时钟源特性

低速晶振特性：

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$f_{xosc_m}$	用户外部低速时钟频率	-	-	32.768	-	KHz
$V_{BIAS}$	XOSCI/XOSCO 偏置电平	-	-	770	-	mV
$V_{xoh}$	XOSCI 输入引脚高电平电压	-	-	975	-	mV
$V_{xol}$	XOSCO 输入引脚低电平电压	-	-	525	-	mV
Duty <sub>(xosc_m)</sub>	占空比	-	42	-	58	%
$I_L$	低速时钟功耗	-	-	1.5	-	uA
ACC <sub>xosc_m</sub>	HSE 精度	-	-	-	-	ppm
$t_{SU(xosc_m)}$	启动时间	-	-	2	-	s

高速晶振特性：

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$f_{xosc_m}$	用户外部高速时钟频率	-	4	16	40	MHz
$V_{BIAS}$	XOSCI/XOSCO 偏置电平	-	-	770	-	mV
$V_{xoh}$	XOSCI 输入引脚高电平电压	-	-	975	-	mV
$V_{xol}$	XOSCO 输入引脚低电平电压	-	-	525	-	mV
Duty <sub>(xosc_m)</sub>	占空比	-	42	-	58	%
$I_L$	高速时钟功耗	-	-	350	-	uA
ACC <sub>xosc_m</sub>	HSE 精度	-	-	-	-	ppm
$t_{SU(xosc_m)}$	启动时间	-	-	5	-	ms

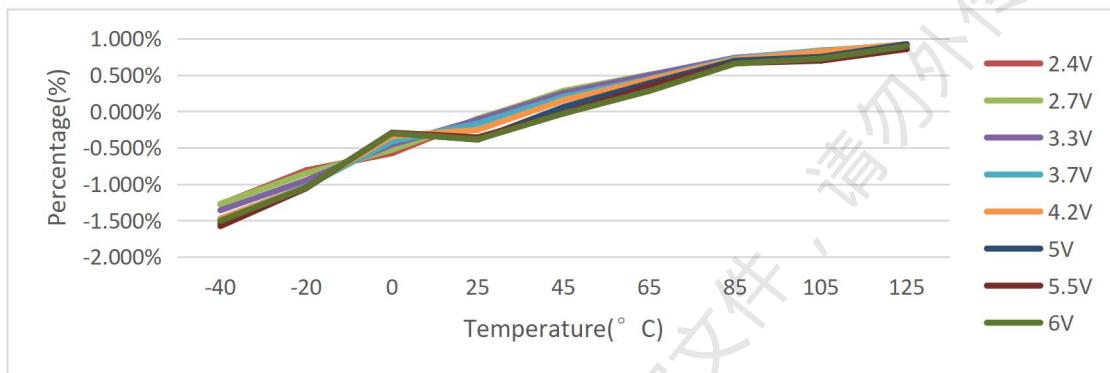
### 2.3.4. 内部时钟源特性

HIRC 振荡器特性：

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位

$V_{VCCA}$	供电电压	-	2.4	5.0	5.5	V
$f_{HRC}$	频率	25°C trim 后测试(精度 0.5%)	-	48	-	MHz
$ACC_{HSI}^{(3)}$	HSI 振荡器的精度	-40°C 至 85°C	-	-	-	%
$t_{SU(HSI)}$	HSI 振荡器启动时间	-	-	60	-	us
$I_{VCCA(HSI)}$	HSI 振荡器功耗	平均功耗	-	1.1	-	mA

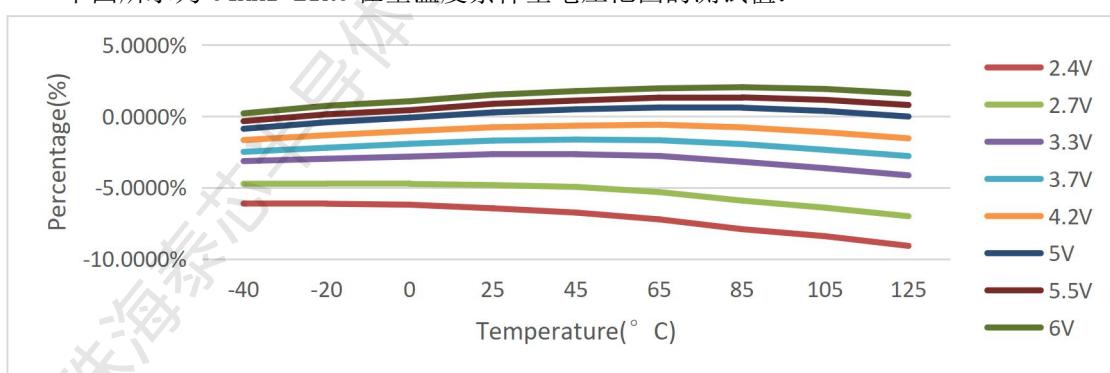
下图所示为 48MHz HIRC 在全温度条件全电压范围的测试值：



LIRC 振荡器特性：

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$f_{LRC}$	频率	TA=25°C	-	64	-	kHz
$I_{DD(LSI)}$	LSI 振荡器功耗	-	-	0.5	-	uA

下图所示为 64KHz LIRC 在全温度条件全电压范围的测试值：



## 2.4. IO 驱动能力特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位

IO	IO 端口推电流	VCC 5V 供电, IO 驱动能力配置档位 0x00, VO=4V	-	2.5	-	mA
		VCC 5V 供电, IO 驱动能力配置档位, 0x1F, VO=4V	-	50	-	mA
		VCC 3.3V 供电, IO 驱动能力配置档位 0x00, VO=2.64V	-	1	-	mA
		VCC 3.3V 供电, IO 驱动能力配置档位 0x1F, VO=2.64V	-	25	-	mA
IO	IO 端口灌电流	VCC 5V 供电, IO 驱动能力配置档位 0x00, VO=1V	-	9	-	mA
		VCC 5V 供电, IO 驱动能力配置档位 0x1F, VO=1V	-	125	-	mA
		VCC 3.3V 供电, IO 驱动能力配置档位 0x00, VO=0.66V	-	4.5	-	mA
		VCC 3.3V 供电, IO 驱动能力配置档位 0x1F, VO=0.66V	-	70	-	mA

## 2.5. 模拟电气特性

### 2.5.1. 12 位 ADC 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{VCCA}$	供电电压	-	2.8	5.0	5.5	V
$I_{VCCA}^{(1)}$	电流消耗	VCCA 充当参考	-	360	-	uA
$f_{ADC}$	ADC 时钟频率	-	-	-	9.6	MHz
$F_{conv}$	转换率	-	-	-	480	KHz
$R_{AIN}^{(2)}$	外部输入阻抗	-	-	-	-	Kohm
$C_{ADC}^{(2)}$	内部采样和保持电容	-	-	-	-	pF
$t_{STAB}^{(2)}$	上电时间	-	-	-	1000	us
$t_{conv}^{(2)}$	采样时间	-	5	-	256	Tclk

ENOB <sup>(3)</sup>	有效位数 (参考电压为 5V)			10		Bit
---------------------	--------------------	--	--	----	--	-----

注意： (3)ADC 输入信号附近的 IO 的输入/输出频率不高于 10Khz; ADC 的参考电压为 VCC, 满量程为 VCC; ENOB 10bit 是在 5V 稳压器供电下得到的测试结果, 实际应用中会受到电源偏差而导致精度损失, 其他电压下无法保证有效位 10bit 的性能;

### 2.5.2. TouchKey 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VCCA	模拟供电电压	-	2.4	5.0	5.5	V
TEMP	工作温度	-	-40	40	125	C
VDD	VDD	-	1.35	1.5	1.65	V
CMPCK	CMP CK	频率	-	-	48M	Hz
CSCK	CS CK	频率	-	-	3M	Hz
PRECH	PRE_CH (内部电容)	电流	-	80	-	uA
		时间	-	20	-	uS
	PRE_DIS (内部电容)	时间	-	5	-	uS

### 2.6. 存储器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{\text{prog}}$	编程电压	-	2.8	5.0	5.5	V
$t_{\text{prog}}$	Byte 编程时间	-	-	160	-	us
$t_{\text{RC}}$	读操作时间	-	38	-	70	ns
$t_{\text{ERASE}}$	页擦除时间	-	-	100	-	ms

$t_{ME}$	整片擦除时间	-	-	100	-	ms
$I_{DD}$	供电电流	读模式 (@25MHz)	3.7	-	4.5	mA
		写模式	-	8	-	mA
		擦除模式	-	9	-	mA
NEND	寿命 (擦写次数)	在 105°C 高温环境中擦写 10 万次	-	10	-	万次
$t_{RET}$	数据保存期限	常温擦写 10 万次之后, 再放到 105°C 高温烘烤	-	10	-	年

## 2.7. EMC 特性

### 2.7.1. ESD 电气特性

符号	参数	测试条件	最大值	单位	等级
ESD	静电放电 (人体放电模型 HBM)	TA = + 25°C, JEDEC EIA/JESD22-A114	6000	V	-
	静电放电 (元件充电模型 CDM)	TA = + 25°C, JEDEC EIA/JESD22-C101-B	1000	V	-

### 2.7.2. Latch-Up 电气特性

符号	参数	测试条件	测试类型	最小值	单位
LU	Static latch-up class	JEDEC STANDARD NO. 78D NOVEMBER 2011	Class I (TA = +25 °C)	±200	mA